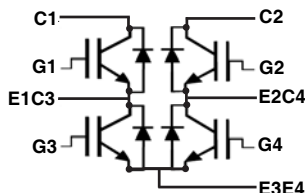


# High Voltage, High Gain BIMOSFET™ Monolithic Bipolar MOS Transistor

## MMIX4B20N300



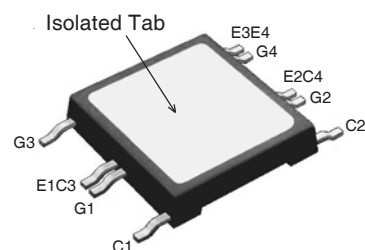
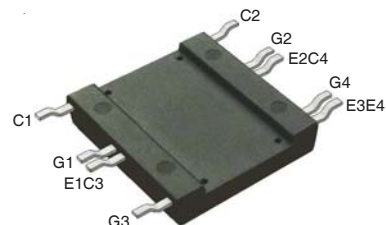
$$V_{CES} = 3000V$$

$$I_{C110} = 14A$$

$$V_{CE(sat)} \leq 3.2V$$

(Electrically Isolated Tab)

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$V_{CES}$	$T_C = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	3000	V
$V_{CGR}$	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$ , $R_{GE} = 1M\Omega$	3000	V
$V_{GES}$	Continuous	$\pm 20$	V
$V_{GEM}$	Transient	$\pm 30$	V
$I_{C25}$	$T_C = 25^\circ C$	34	A
$I_{C110}$	$T_C = 110^\circ C$	14	A
$I_{CM}$	$T_C = 25^\circ C$ , $V_{GE} = 19V$ , 1ms	150	A
		74	A
<b>SSOA</b> <b>(RBSOA)</b>	$V_{GE} = 15V$ , $T_{VJ} = 125^\circ C$ , $R_G = 20\Omega$ Clamped Inductive Load	$I_{CM} = 130$	A
		1500	V
$P_C$	$T_C = 25^\circ C$	150	W
$T_J$		-55 ... +150	$^\circ C$
$T_{JM}$		150	$^\circ C$
$T_{stg}$		-55 ... +150	$^\circ C$
$T_L$	1.6mm (0.062 in.) from Case for 10s	300	$^\circ C$
$T_{SOLD}$	Plastic Body for 10 seconds	260	$^\circ C$
$F_C$	Mounting Force	50..200 / 11..45	Nm/lb.in.
$V_{ISOL}$	50/60Hz, 1 Minute	4000	V~
<b>Weight</b>		8	g



G = Gate                      E = Emitter  
C = Collector

### Features

- Silicon Chip on Direct-Copper Bond (DCB) Substrate
- Isolated Mounting Surface
- 4000V~ Electrical Isolation
- High Blocking Voltage
- High Peak Current Capability
- Low Saturation Voltage

### Advantages

- Low Gate Drive Requirement
- High Power Density

### Applications

- Switch-Mode and Resonant-Mode Power Supplies
- Capacitor Discharge Circuits

Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ C$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$BV_{CES}$	$I_C = 250\mu A$ , $V_{GE} = 0V$	3000		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$ , $V_{CE} = V_{GE}$	2.5		5.0 V
$I_{CES}$	$V_{CE} = 0.8 \cdot V_{CES}$ , $V_{GE} = 0V$ Note 2, $T_J = 125^\circ C$			35 $\mu A$
				1.5 mA
$I_{GES}$	$V_{CE} = 0V$ , $V_{GE} = \pm 20V$			$\pm 100$ nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 20A$ , $V_{GE} = 15V$ , Note 1  $T_J = 125^\circ C$		2.7	3.2 V
			3.2	V

Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$g_{fs}$	$I_C = 20\text{A}, V_{CE} = 10\text{V}$ , Note 1	11	18	S
$C_{ies}$	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		2230	pF
$C_{oes}$			92	pF
$C_{res}$			33	pF
$Q_g$	$I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 1000\text{V}$		105	nC
$Q_{ge}$			13	nC
$Q_{gc}$			45	nC
$t_{d(on)}$	<b>Resistive Switching Times, <math>T_J = 25^\circ\text{C}</math></b> $I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 1250\text{V}, R_G = 10\Omega$		64	ns
$t_r$			210	ns
$t_{d(off)}$			300	ns
$t_f$			504	ns
$t_{d(on)}$	<b>Resistive Switching Times, <math>T_J = 125^\circ\text{C}</math></b> $I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 1250\text{V}, R_G = 10\Omega$		68	ns
$t_r$			540	ns
$t_{d(off)}$			300	ns
$t_f$			395	ns
$R_{thJC}$			0.83	$^\circ\text{C/W}$
$R_{thCS}$		0.05		$^\circ\text{C/W}$
$R_{thJA}$		30		$^\circ\text{C/W}$

**Reverse Diode**

Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$V_F$	$I_F = 20\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}$			2.1 V
$t_{rr}$	$I_F = 10\text{A}, V_{GE} = 0\text{V}, -di_F/dt = 100\text{A}/\mu\text{s}$		1.35	$\mu\text{s}$
$I_{RM}$		$V_R = 100\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}$		30

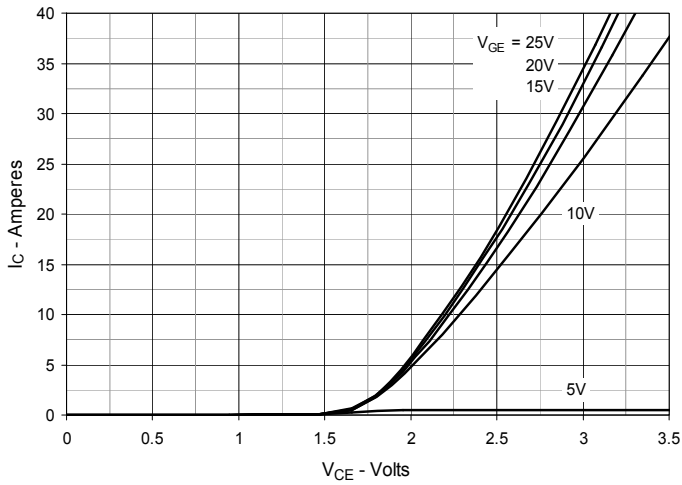
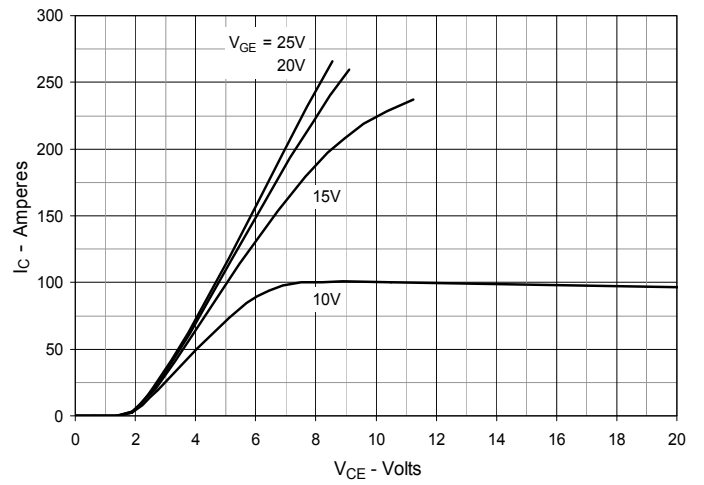
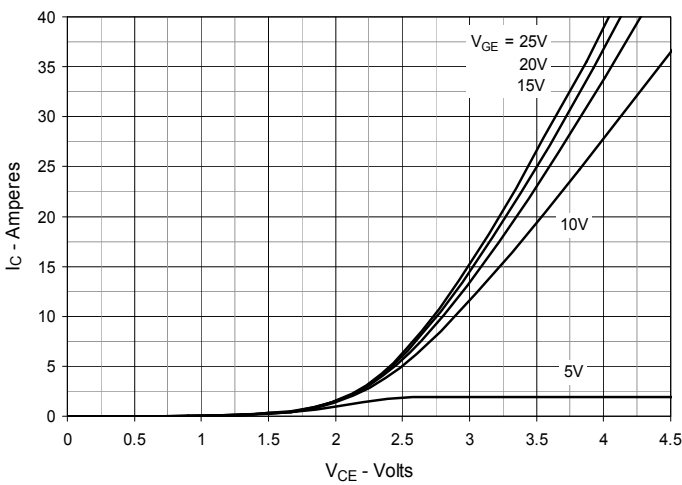
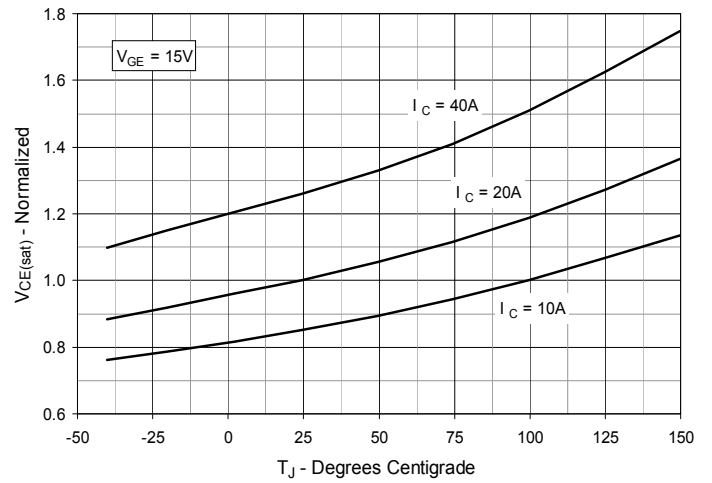
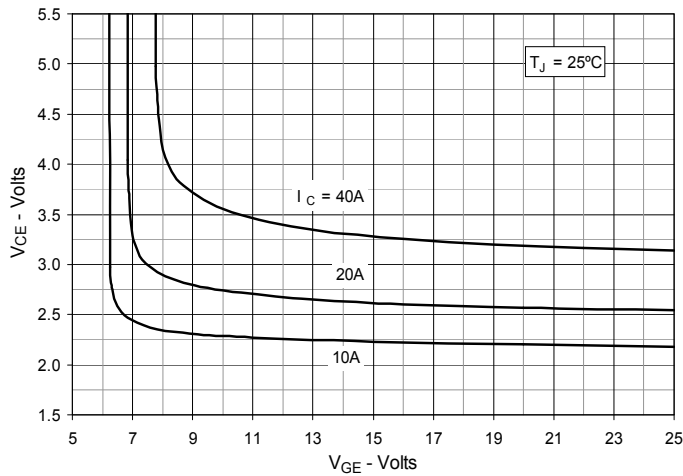
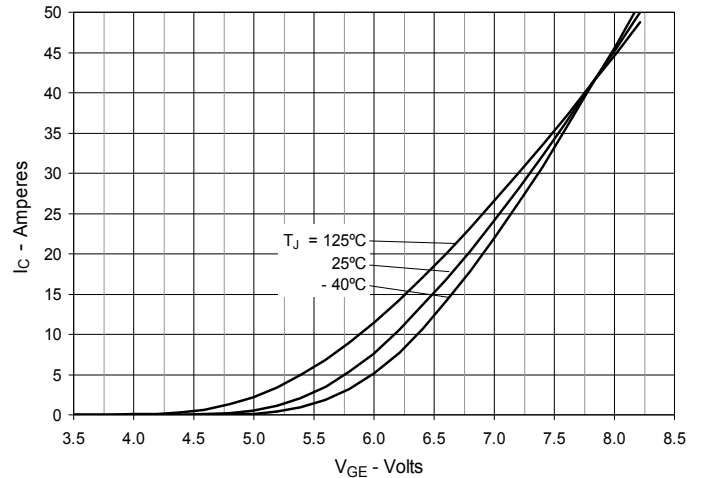
**Notes:**

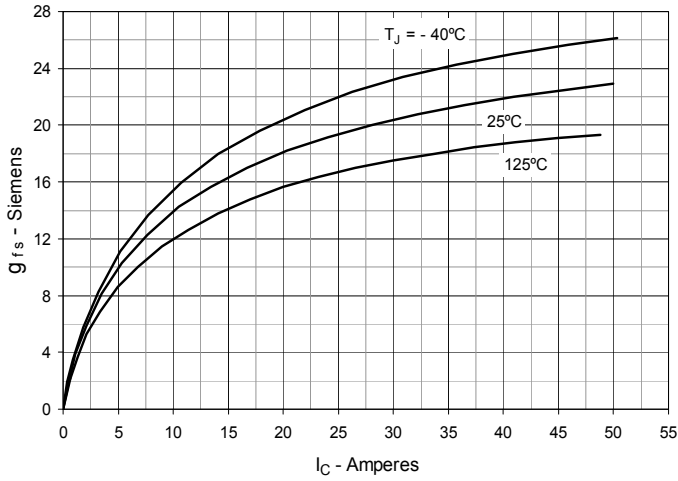
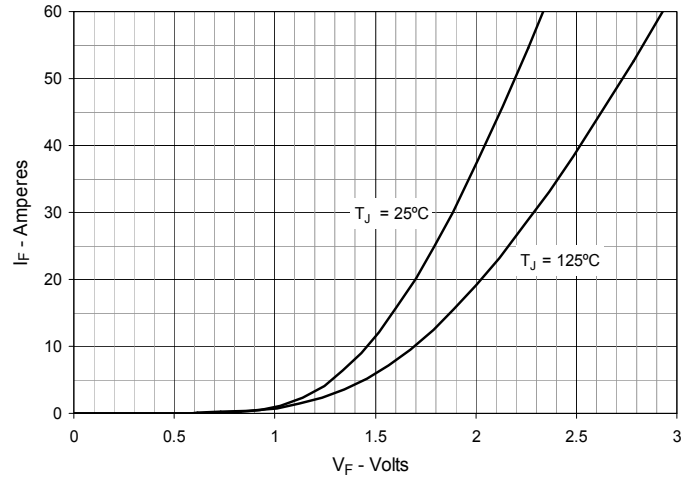
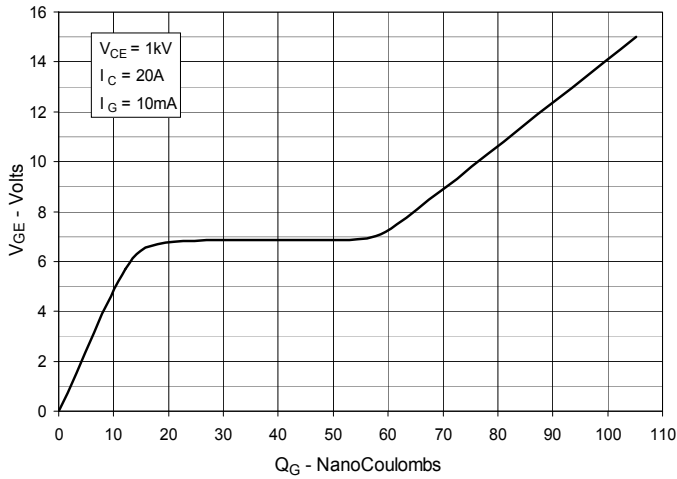
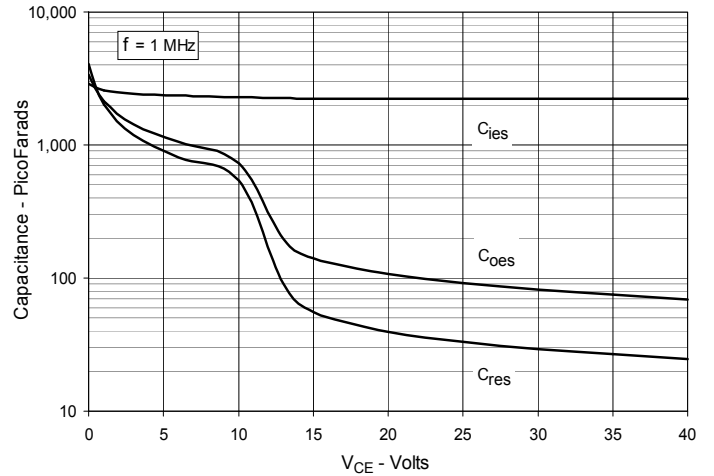
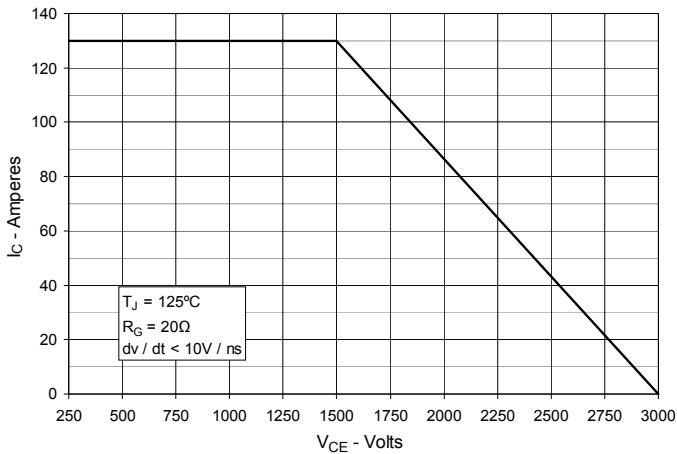
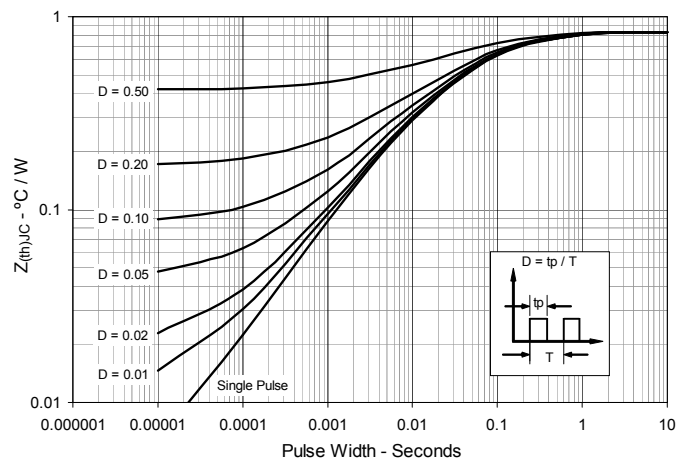
1. Pulse test,  $t \leq 300\mu\text{s}$ , duty cycle,  $d \leq 2\%$ .
2. Device must be heatsunk for high temperature leakage current measurements to avoid thermal runaway.

**PRELIMINARY TECHNICAL INFORMATION**

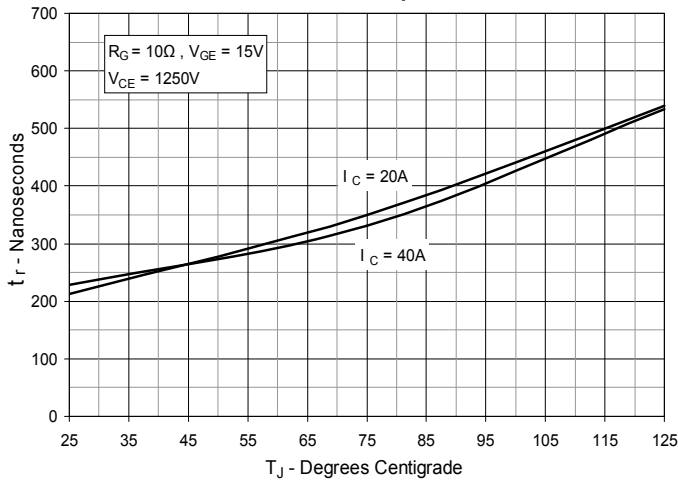
The product presented herein is under development. The Technical Specifications offered are derived from data gathered during objective characterizations of preliminary engineering lots; but also may yet contain some information supplied during a pre-production design evaluation. IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions without notice.

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions and Dimensions.

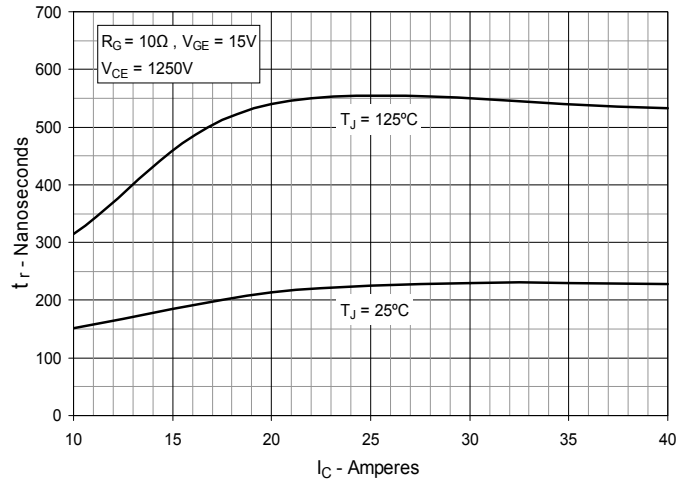
**Fig. 1. Output Characteristics @  $T_J = 25^\circ\text{C}$** 

**Fig. 2. Extended Output Characteristics @  $T_J = 25^\circ\text{C}$** 

**Fig. 3. Output Characteristics @  $T_J = 125^\circ\text{C}$** 

**Fig. 4. Dependence of  $V_{CE(sat)}$  on Junction Temperature**

**Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage**

**Fig. 6. Input Admittance**


**Fig. 7. Transconductance**

**Fig. 8. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode**

**Fig. 9. Gate Charge**

**Fig. 10. Capacitance**

**Fig. 11. Reverse-Bias Safe Operating Area**

**Fig. 12. Maximum Transient Thermal Impedance**


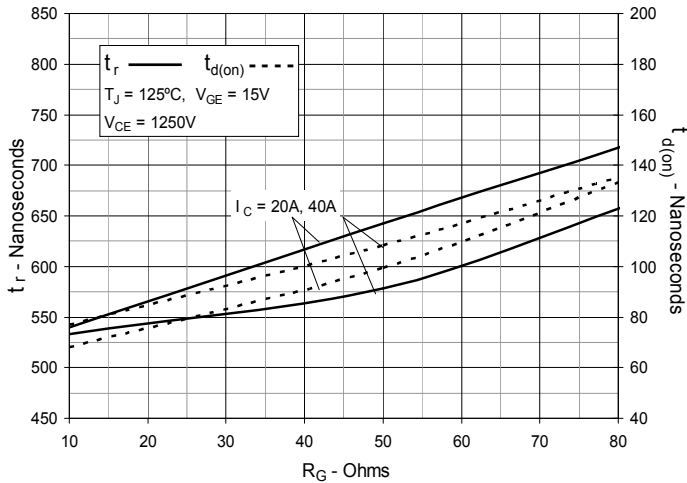
**Fig. 13. Resistive Turn-on Rise Time vs. Junction Temperature**



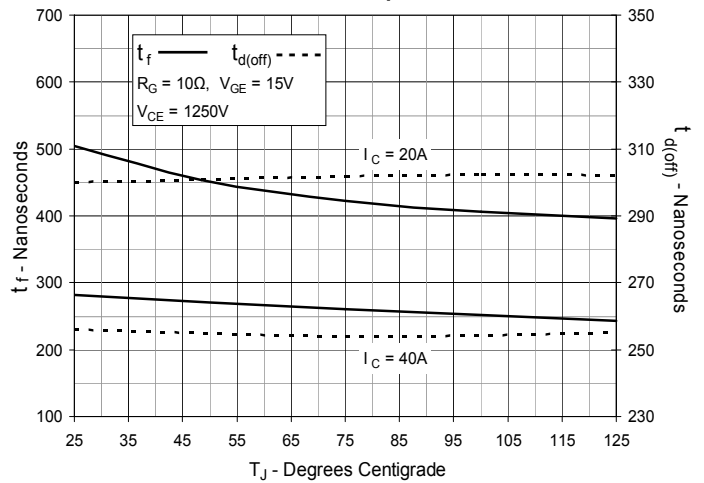
**Fig. 14. Resistive Turn-on Rise Time vs. Collector Current**



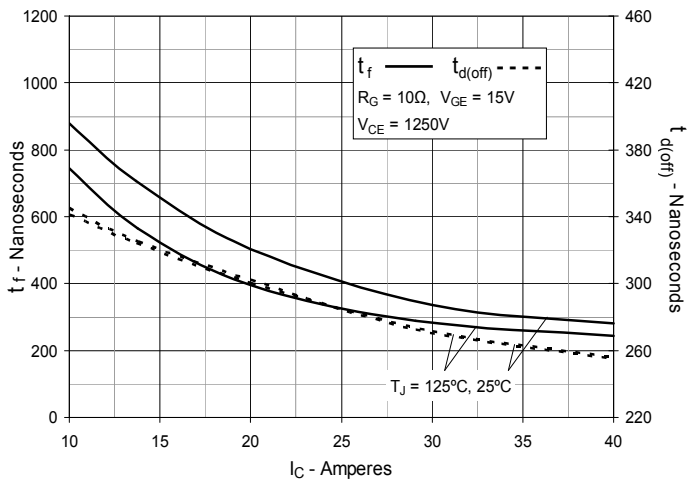
**Fig. 15. Resistive Turn-on Switching Times vs. Gate Resistance**



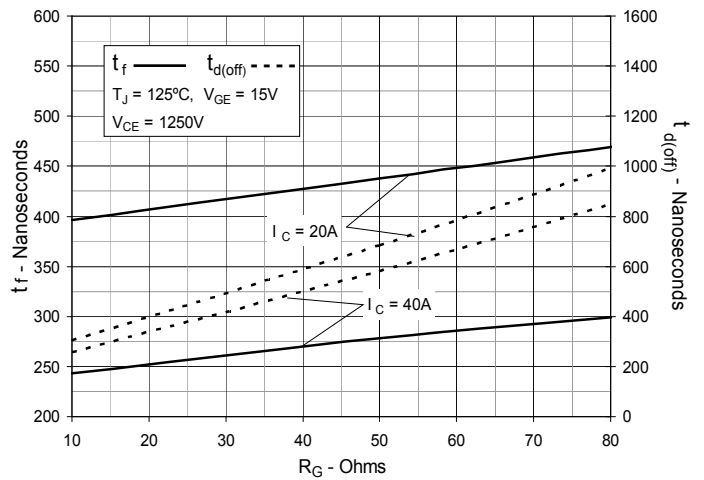
**Fig. 16. Resistive Turn-off Switching Times vs. Junction Temperature**

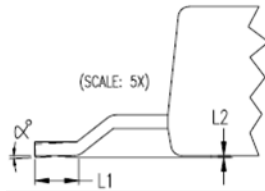
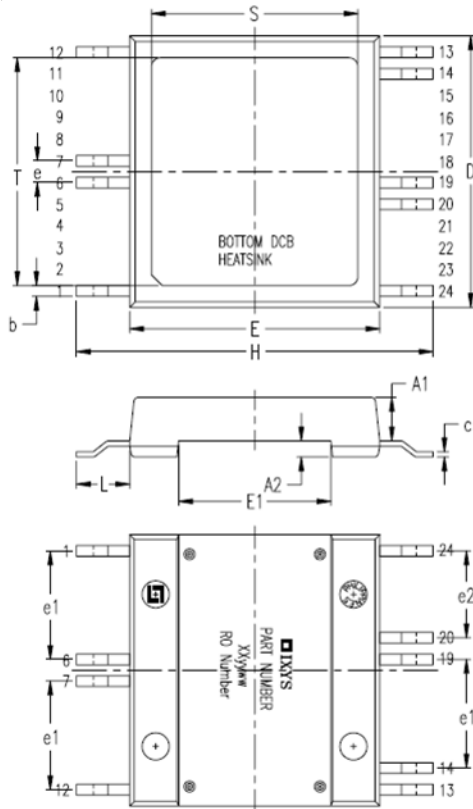


**Fig. 17. Resistive Turn-off Switching Times vs. Collector Current**



**Fig. 18. Resistive Turn-off Switching Times vs. Gate Resistance**



**Package Outline**


SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.209	.224	5.30	5.70
A1	.154	.161	3.90	4.10
A2	.055	.063	1.40	1.60
b	.035	.045	0.90	1.15
c	.018	.026	0.45	0.65
D	.976	.994	24.80	25.25
E	.898	.915	22.80	23.25
E1	.543	.559	13.80	14.20
e	.079 BSC		2.00 BSC	
e1	.394 BSC		10.00 BSC	
e2	.315 BSC		8.00 BSC	
H	1.272	1.311	32.30	33.30
L	.181	.209	4.60	5.30
L1	.051	.067	1.30	1.70
L2	.000	.006	0.00	0.15
S	.736	.760	18.70	19.30
T	.815	.839	20.70	21.30
$\alpha$	0	4°	0	4°



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.